Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Рада молодих науковців і спеціалістів



Конференція молодих учених «ПІДСТРИГАЧІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2010» м. Львів 25-26 травня 2010 року

Секція: АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ МЕХАНІКИ http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-01-VMN-07.pdf

УДК 620.17: 539.4

## **ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАПРУЖЕНЬ В ОРТОТРОПНІЙ ПЛАСТИНІ З ТРІЩИНОЮ**

### Войтович Л.В., Малежик М.П., Наконечний В.В.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, <u>vlv@rv.uar.net</u>, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова м. Київ

При інтенсивних навантаженнях матеріал пошкоджується на дуже ранніх етапах деформації. Для багатьох волоконних композитних матеріалів такі процеси здебільшого протікають на границях волокно-матриця і навіть при нормальній температурі для них є характерною в'язкопружна поведінка при деформуванні [1]. Дані досліджень свідчать [2, 3, 4], що руйнування таких матеріалів залежить від їх реологічних властивостей і може відбуватися при досить низькому рівні напружень у вигляді повільного докритичного розвитку тріщини.

В даній роботі пропонується методика дослідження напружень та їх розподілу поблизу вершини тріщини в анізотропних оптично-чутливих матеріалах за умов повзучості.



Рис.1. Схема навантаження пластинки і визначення величин r і  $\theta$ .

Для отримання співвідношень, що визначають коефіцієнти інтенсивності напружень (КІН) за експериментально отриманими величинами порядку інтерференційних смуг m(t) розглянемо пластину з лінійнов'язкопружного композиту в центрі якої розміщена тріщина. Нехай напрям тріщини збігається з напрямком переважного армування. Введемо прямокутну систему координат (x, y) з початком у вершині тріщини й віссю Ox напрямленої вздовж неї (рис.1).

Для компонент напружень  $\sigma_{xx}$ ,  $\sigma_{yy}$ ,

 $\tau_{xy}$  біля вершини тріщини використаємо відповідні рівняння механіки руйнування в'язкопружних тіл [5, 6], замінюючи в них пружні сталі функціями повзучості  $\psi_{ii}(t)$ :

$$\sigma_{xx} = \{K_{I}(t)\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)[\xi_{2}(t)n_{2}(t) - \xi_{1}(t)n_{1}(t)]/A(r,t)\} + \{K_{II}[\xi_{1}^{2}(t)p_{1}(t) - \xi_{2}^{2}(t)p_{2}(t)]/A(r,t)\} + \sigma_{Ox};$$

$$\sigma_{yy} = \{K_{I}(t)\xi_{1}(t)[\xi_{2}(t)n_{1}(t) - \xi_{1}(t)n_{2}(t)]/A(r,t)\} + \{K_{II}[p_{2}(t) - p_{1}(t)]/A(r,t)\};$$

$$\tau_{xy} = K_{I}(t)\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)[p_{1}(t) - p_{2}(t)]/A(r,t) + K_{II}(t)[\xi_{2}(t)n_{2}(t) - \xi_{1}(t)n_{2}(t)]/A(r,t).$$
(1)

Тут  $n_j(t) = \frac{\cos \gamma_j / 2}{\sqrt{p_j}}$ ,  $p_j(t) = \frac{\sin \gamma_j / 2}{\sqrt{p_j}}$ ,  $tg\gamma_j = \xi_j(t)tg\theta$ ,  $p_j(t) = (\cos^2 \theta + \xi_j^2(t)\sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}}$ ,  $A(r,t) = \sqrt{2\pi r}[\xi_2(t) - \xi_1(t)]$ ,  $i\xi_j(t) = \mu_j(t)$ ,  $-i\bar{\xi_j}(t) = \bar{\mu}_j(t)$ ; (j = 1, 2),  $\mu_j(t)$  – комплексні параметри, яким відповідають комплексно спряжені корені характеристичного рівняння [8]

$$\mu^{4}(t) + \{ [2\psi_{12}(t) + \psi_{66}(t)] / \psi_{11}(t)\mu^{2}(t) + \psi_{22}(t) / \psi_{11}(t) = 0 ; \qquad (2)$$

 $K_I$ ,  $K_{II}$  – КІН:  $K_I = \sigma_0 \sin^2 \alpha [\pi l(t)]^{\frac{1}{2}}$ ;  $K_{II} = \sigma_O \sin \alpha \cos \alpha [\pi l(t)]^{\frac{1}{2}}$ ;  $\sigma_{Ox}$  – напруження дальнього поля; 2l – довжина тріщини;  $(r, \theta)$  - полярні координати.

Запишемо у квазіпружному наближенні рівняння фотов'язкопружності [7]:

$$\left[\frac{m(t)}{h}\right]^{2} = \{\cos^{2}\theta[F_{11}(t)\sigma_{xx}(t) - F_{22}(t)\sigma_{yy}(t)] + \\ + \sin^{2}\theta[F_{11}(t)\sigma_{yy}(t) - F_{22}(t)\sigma_{xx}(t)] + \\ + \sin^{2}\theta[F_{11}(t) + F_{22}(t)]\tau_{xy}(t)\} + \\ + \{\sin^{2}\theta F_{12}(t)[\sigma_{xx}(t) - \sigma_{yy}(t)] - 2\cos^{2}\theta F_{12}(t)\tau_{xy}(t)\}^{2},$$
(3)

де:  $F_{ij}(t)$  - функція оптичної повзучості; m(t) – порядок інтерференційної смуги; h – товщина моделі.

Для розтягу пластини під кутом  $\alpha = 90^{0}$  до тріщини і вимірювання m(t) вздовж полярного радіуса r, з вершини тріщини під кутом  $\theta = 90^{0}$  (рис.1), рівняння (1) і (3) матимуть вигляд:

$$\sigma_{xx}(t) = \frac{K_I(t)}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\xi_1(t)\xi_2(t)}{\sqrt{\xi_1(t)} + \sqrt{\xi_2(t)}} + \sigma_x; \quad \sigma_{yy}(t) = \frac{K_I(t)}{\sqrt{2\pi r}} \frac{b(t)}{\eta(t)\xi_1(t)\xi_2(t)};$$
(4)  
$$\tau_{xy}(t) = \frac{K_I(t)}{\sqrt{2\pi r}} \frac{[\xi_1(t)\xi_2(t)]^2}{a(t)}.$$
  
$$Tyr \ a(t) = \sqrt{\xi_1(t)} - \sqrt{\xi_2(t)}; \ b(t) = \xi_1^2(t) + \xi_1(t)\xi_2(t) + \xi_2^2(t);$$
(4)  
$$\eta(t) = \xi_2^{\frac{3}{2}}(t) + \xi_2^{\frac{3}{2}}(t);$$
(5)

Підставляючи вираз для напружень із (4) в (5), отримаємо рівняння, що пов'язує порядок інтерференційної смуги m(t) із величинами  $K_I$  і  $\sigma_{Ox}$ :

$$\left[\frac{m(t)}{h}\right]^{2} = \frac{K_{I}^{2}(t)}{4\pi r} \{F_{11}^{2}(t)b(t)/\eta^{2}(t)\xi_{1}(t)\xi_{2}(t) + F_{22}^{2}(t)[\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)]^{2}/a^{2}(t) + \\ +4F_{12}^{2}(t)\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)/a^{2}(t) - 2F_{11}(t)F_{22}(t)b(t)[\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)]^{\frac{1}{2}}/a(t)\eta(t)\} + \\ +\frac{K_{I}(T)\sigma_{Ox}}{2\sqrt{\pi r}} \{\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)/a(t) + b(t)/\eta(t)[\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)]^{2}\}F_{22}^{2}(t)\sigma_{Ox}^{2}.$$

Для випадку розтягу пластини під кутом  $\alpha = 45^{\circ}$  до напрямку тріщини вирази (1) і (3) набудуть вигляду:

$$\sigma_{xx}(t) = \frac{K_I(t)}{\sqrt{2\pi r}} \xi_1(t) \xi_2(t) + \sigma_{Ox}; \quad \sigma_{xx}(t) = \frac{K_I(t)}{\sqrt{2\pi r}}; \quad \tau_{xy}(t) = \frac{K_{II}(t)}{\sqrt{2\pi r}}; \tag{7}$$

$$\left[\frac{m(t)}{h}\right]^2 = \left[F_{11}(t)\sigma_{xx}(t) - F_{22}(t)\right]^2 + 4F_{12}^2(t)\tau_{xxy}^2(t).$$
(8)

3 (7) і (8) отримаємо рівняння зв'язку величин m(t) і  $K_I$ ,  $K_{II}$ ,  $\sigma_{Ox}$ :

$$\left[\frac{m(t)}{h}\right]^{2} = K_{I}^{2}(t) \{F_{11}^{2}(t)[\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)]^{2} + F_{22}^{2}(t) - 2F_{11}(t)\xi_{1}(t)\xi_{2}(t)\} / 2\pi r + K_{II}(t)2F_{12}(t) / \pi r + K_{I}(t)\sigma_{Ox}[2F_{11}^{2}(t)\xi_{1}(t)\xi_{2}(t) - (9) - 2F_{11}(t)F_{22}(t)] / \sqrt{2\pi r} + F_{11}^{2}(t)\sigma_{Ox}^{2}.$$

Отже, з рівнянь (6), (9) за відомими значеннями порядків інтерференційних смуг m(t) можна визначити коефіцієнти  $K_I$ ,  $K_{II}$ , і дослідити характер їх поведінки в часі.

Досліджували КІН поляризаційно-оптичним методом на пластинах з скловолоконних композитів, з епоксидною матрицею ЕД-16. Технологія



виготовлення матеріалу відома [9]. Зміну порядків інтерференційних смуг реєстрували координатносинхронним поляриметром КСП-10. За відомими значеннями  $\varepsilon_1(t)$ ,  $\varepsilon_2(t)$  і розтягуючим зусиллям **Р** спочатку визначалися функції повзучості  $\psi_{ij}(t)$ , а

Рис.2 Картини ізохром біля вершини тріщини

потім комплексні параметри  $\mu_j(t)$  з рівняння (2). Аналогічно за значеннями порядку інтерференційних смуг m(t) і розтягуючим зусиллям визначалися функції оптичної повзучості  $F_{ij}(t)$ , за відомою методикою [4].

Пластини для експериментального визначення КІН були товщиною 2,5 мм, шириною 55 мм, довжиною 200 мм. Тріщини по ширині 0,15 мм і довжині 2l=7 мм, утворювалися пропилюванням. Розтягування пластини під кутом  $\alpha = 90^{0}$  до тріщини проводилось рівномірно розподіленою силою

P = 850 Н. Через певні інтервали часу, в полі координатно-синхронного поляриметра КСП-10 за картинами ізохром (рис.2), визначали координати інтерференційних смуг вдовж радіуса r від вершини тріщини під кутом  $\alpha = 90^{\theta}$  (рис.1).



Рис.3. Зміна коефіцієнтів інтенсивності напружень  $K_I$  і  $K_{II}$  у часі.

Порядки смуг *т* визначали компенсаційним методом Сенармона при двох довжинах  $=0.456 \cdot 10^{-6}$ ХВИЛЬ  $\lambda_1$ м і  $\lambda_2 = 0.578 \cdot 10^{-6}$  м. Похибка таких вимірювань не перебільшує 4% [10]. При розтязі пластини під кутом  $\alpha$  =45<sup>0</sup> до тріщини рівномірно розподілена сила становила Р =990 Н. Використовуючи рівняння (6) і за величинами *m* і *r* (9) обчислювали значення  $K_I(t)$  і  $K_{II}(t)$  для моментів часу t = 0, 10,30, 60 хв (рис.3).

Результати експериментів для в'язкопружних пластин з тріщиною при розтязі показали, що КІН змінюються з часом і на характер їх зміни суттєво впливає кут  $\alpha$  між

тріщиною і напрямком розтягуючої сили. Показано, що при  $\alpha = 90^{0}$  величина  $K_{I}(t)$  зростає в часі тоді, як при  $\alpha = 45^{0}$ , величини  $K_{I}(t)$  і  $K_{II}(t)$  дещо знижуються. Розроблену методику визначення КІН біля тріщини за даними оптичних вимірів і одержані результати можна використовувати в процесі проектування несучих конструкцій, виготовлених з полімерних волоконних матеріалів, які працюють в умовах тривалого статичного навантаження. Фотопружне моделювання механічної поведінки ортотропних в'язкопружних елементів конструкцій з концентраторами дає можливість прогнозувати їх ресурсну здатність в умовах експлуатації і є перспективним напрямком у механіці руйнування анізотропних матеріалів.

- 1. Скудра А.М., Булавс Ф.Я., Роценс К.А. Ползучесть и статическая усталость армированных пластиков. Рига: Зинатне, 1971. 240 с.
- Каминский А.А., Селиванов М.Ф. Длительное разрушение слоистого вязкоупругого композитного материала с трещиной под действием нагрузки, изменяющейся со временем // Механика композитных материалов. –2000. – 36, №4. - С.545-558.
- Малежик М.П. Моделювання напружено-деформованого стану поблизу тріщин в анізотропних лінійно-в'язкопружних пластинах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. –2003. - № 2. –С.93-95.
- 4. *Малежик М.П., Малежик О.П.* Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень при довготривалому руйнуванні в'язкопружних С.70 -74.
- 5. *Кортен Х.Г.* Механика разрушения композитов // Разрушение: М.: Мир, 1976. Т.7, ч.1. с.367-471.
- 6. *Нетребко В.П., Васильченко И.П.* Поляризационные методы механики композиционных материалов. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1990. 160 с.
- Малежик М.П. Динамічна фотопружність анізотропних тіл.-К.: ІГФ НАН України ім. Субботіна, 2001. 200 с.
- 8. Лехницкий С.Г. Анизотропные пластины. –М.: Гостехиздат, 1948. –352 с.
- 9. *Малежик М.П.* Оптично-чутливі матеріали для моделювання хвильових полів напружень в анізотропних тілах // Фіз. хім. механіка матеріалів. –2004. №. С. 99-103.
- Эдельштейн Е.И., Лейкин М.В., Дричко Н.М. и др. Координатно-синхронный поляриметр КСП-10. - Материалы VIII Всесоюзной конференции по методу фотоупругости, Т.2. – Таллин, 1979.–С. 77-84.

# RESEARCH OF NON-STATIONARY TENSIONS IS IN A ORTOTROPIC PLATE WITH A CRACK

For the description of photoelastic behaviour linear visco-elasticed ortotropic of a plate with a crack the known equations of photoelasticity linear visco-elasticed of bodies. The ratio for of stress intensity factors (SIF) near a crack on the data photoelasticed of measurements are received. The character of change SIF in time is investigated. Is shown, that the character of change SIF in time depends on a corner between a direction of a stretching and direction of a crack.